## 实验1寄存器

## 一、实验目标

了解隧道、寄存器、多路选择器、解复用器等部件的功能,完成寄存器模块的设计。

## 二、寄存器介绍

**RISC-V32I**的通用寄存器模型如下图所示,其中\$XLEN=32\$。\$x0\$为硬件连线的常数0,屏蔽所有写入,确保输出32位0;\$x1\$至\$x31\$为32位通用寄存器,地址为寄存器编号时,将数据写入寄存器或从寄存器读出数据。

XLEN-1		0
	x0/zero	
	x1	
	x2	
	х3	
	x31	·
	XLEN	

三、测试

实验文件提供了自动测试电路**AutoTest**与测试样例存储器**TestMemory**。在文件夹 testcases 下提供了测试样例源文件 Register.testcase。

AutoTest电路有三个信号: RST 信号连接到一个按钮,按下即可重启测试; CLK 信号连接到时钟; Debug 信号用于调试,当 Debug 信号为高电平时,测试电路停会在第一个错误样例。测试时,在下拉菜单 Simulate 中选择 Tick Enabled 启用时钟信号,即可开始自动测试。在评测结束信号 Finished 亮起后,若其余评测信号均亮起则通过测试,否则为未通过。调试信号中给出了当前样例在测试样例源文件中的行号,可以在源文件中查看具体样例。

## 四、实验要求

在本实验中,要求实现寄存器文件的\$x0\$至\$x4\$共4个寄存器。请在阅读Logisim入门中有关隧道、寄存器、多路复用器、信号分离器等部件的使用方式后,补全寄存器电路,并通过自动测试电路检查。注意不要修改输入输出端口与封装外观。